PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 06098096 A

(43) Date of publication of application: 08 . 04 . 94

(51) Int. CI

H04N 1/04 G06F 15/64

(21) Application number: 04270959

(22) Date of filing: 14 . 09 . 92

(71) Applicant:

SMK CORP

(72) Inventor:

OGIWARA MASAO ISHIHARA HIROYUKI

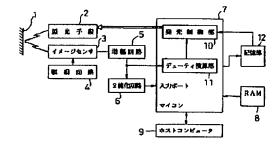
(54) OPTICAL READER

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain an optical reader capable of performing shading correction with high accuracy regardless of the dispersion of the characteristic of a light emitting element.

CONSTITUTION: This reader is provided with a light emission control part 10 which controls the light emission of each light emitting element of a light irradiation means 2 arranged in line shape periodically by individual duty, respectively, a duty calculation part 11 which inputs the output signal of each light receiving element of an image sensor 3 reading the blank part of a read object and calculates the duty to keep the dispersion of the signal within a prescribed range, and a storage part 12 which stores calculated duty and provides it to the light emission control part 10.

COPYRIGHT: (C)1994,JPO&Japio



(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-98096

(43)公開日 平成6年(1994)4月8日

(51)Int.Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

FI

技術表示箇所

H 0 4 N 1/04

101 7

7251-5C

G06F 15/64

3 2 5 G 9073-5L

審査請求 未請求 請求項の数1(全 8 頁)

(21)出願番号

(22)出願日

特願平4-270959

平成 4年(1992) 9月14日

(71)出願人 000102500

エスエムケイ株式会社

東京都品川区戸越6丁目5番5号

(72)発明者 荻原 政夫

富山県婦負郡八尾町保内1-1 エスエム

ケイ株式会社富山事業所内

(72)発明者 石原 裕之

富山県婦負郡八尾町保内1-1 エスエム

ケイ株式会社富山事業所内

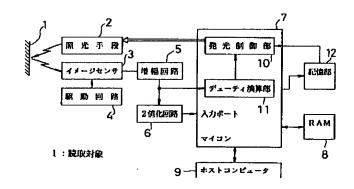
(74)代理人 弁理士 田中 雅雄

(54)【発明の名称】 光学式読取装置

(57) 【要約】

【目的】 発光素子の特性のばらつきに関係なく、精度 のよいシェーディング補正を行うことができる光学式読 取装置を得る。

【構成】 照光手段のライン状に配列された各発光素子の発光を、それぞれ個別のデューティで周期的に制御する発光制御部と、読取対象の無地の部分を読み取ったイメージセンサの各受光素子の出力信号を入力して、そのばらつきを予め定められた範囲内に収めるための前記デューティを計算するデューティ演算部と、算出されたデューティを記憶して、それを発光制御部に提供する記憶部とを設けた。



10

【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数の発光素子がライン状に配置された 照光手段より読取対象に光を照射し、その反射光の強弱 パターンを複数の受光素子がライン状に配置されたイメ ージセンサで読み取り、前記イメージセンサの出力信号 の認識処理を行って所定の情報コードを出力する光学式 読取装置において、前記照光手段の各発光素子の発光 を、それぞれ個別のデューティで周期的に制御する発光 制御部と、前記読取対象の無地の部分を読み取った前記 イメージセンサの各受光素子からの信号のばらつきを、 予め定められた範囲内に収めるための前記デューティを 計算するデューティ演算部と、前記デューティ演算部で 算出されたデューティを記憶し、それを前記発光制御部 に提供する記憶部とを設けたことを特徴とする光学式読 取装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、照光手段より読取対 象に光を照射して、反射光の強弱パターンをイメージセ ンサで読み取り、その出力信号の認識処理を行って所定 の情報コードを出力する光学式読取装置に関するもので ある。

[0002]

【従来の技術】図6は、例えば従来の光学式読取装置の 一例としてのバーコードリーダの構成を示すプロック図 である。図において、1はバーコードが印刷された読取 対象であり、2はライン配置された複数の発光素子を備 えてその読取対象1に光を照射する照光手段である。な おこの発光素子としては、例えばLED(発光ダイオー ド) 等が用いられている。3はライン配置された複数の 受光素子を備えて、前記照光手段2より読取対象1に照 射された光の反射光の強弱パターンを読み取るイメージ センサであり、その受光素子としては、例えばCCD (電荷結合素子) 等が用いられている。4はこのイメー ジセンサ3に駆動パルスを供給して、それを周期的に駆 動する駆動回路である。

【0003】5はイメージセンサ3より出力される信号 を増幅する増幅回路であり、6はこの増幅回路5にて増 幅された信号を所定のスレッショルドレベルによって2 値化する2値化回路である。7はこの2値化されたイメ ージセンサ3の出力信号をソフトウエア的に認識処理し*

 $R_0 < R_1 < R_2 < R_3 < R_4 > R_5 > R_6 > R_7 > R_8 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (1)$

[0008]

【発明が解決しようとする課題】従来の光学式読取装置 は以上のように発光素子の配列ピッチやそれぞれの電流 制限抵抗の値を変化させてシェーディング補正を行って いるが、発光素子の特性は個々にばらつくものであり、 そのばらつきによる発光量の変化の影響で、シェーディ ングを高い精度で補正することは困難であるという問題 点があった。

* て所定の情報コードを出力するマイクロコンピュータ

(以下マイコンという)であり、8はこのマイコン7が その処理に用いるプログラムやデータが格納されるRA M (ランダム・アクセス・メモリ) である。9は前記マ イコン7が接続されているホストコンピュータである。

【0004】次に動作について説明する。まず、照光手 段2及びイメージセンサ3を読取対象1に近づけて照光 手段2より光を照射する。この光は読取対象1に印刷さ れたバーコードに対応して反射され、その反射光の強弱 パターンが駆動回路4にて周期駆動されるイメージセン サ3によって読み取られる。このイメージセンサ3の出 力信号は増幅回路5に送られて増幅され、更に2値化回 路6で2値化されてマイコン7の入力ポートに入力され る。マイコン7はこの2値化されたイメージセンサ3の 出力信号をソフトウエア的に認識処理して所定の情報コ ードに変換し、それをホストコンピュータ9に転送す る。

【0005】ここで、照光手段2は前述のように、ライ ン配列された複数の発光素子より読取対象1に光を照射 しているため、読取対象1の両サイドは中心部より光量 が少くなるため、イメージセンサ3の各受光素子の出力 信号レベルもそれに対応した不均一なものとなり、その 差があまり大きくなると2値化回路6による2値化処理 等に悪影響を及ぼすこととなる。そのため、これまでは 以下のような方法でシェーディングの補正を行ってい た。

【0006】即ち、その第1の方法は、発光素子の配列 を照光手段2の中心部では疎にし、両サイドにゆくに従 って密にしてゆくものである。図7はその一例を示す構 成図で、図中、do~doがその発光素子としてのLE Dである。このように各LEDdo~doの配列ピッチ を変えることによって両サイドは増光されて中心部が減 光されるため、読取対象1の照光はより均一なものとな る。また、第2の方法は、各発光素子の電流制限抵抗の 値を、中心部で高く、両サイドにゆくに従って低くして ゆくものである。図8はその一例を示すものであり、図 中、Ro~R。は各LEDdo~doのそれぞれに接続 された電流制限抵抗で、その値を次に示す式 (1) の関 係にすることによって各LEDd。~d。に流れる電流 が調整され、読取対象1はより均一に照光される。

[0007]

【0009】この発明は、上記のような課題を解消する ためになされたもので、発光素子の特性のばらつきに関 係なく、精度よくシェーディングの補正が行える光学式 読取装置を得ることを目的とする。

[0010]

【課題を解決するための手段】この発明に係る光学式読 取装置は、照光手段のライン状に配列された各発光素子 の発光を、それぞれ個々のデューティで周期的に制御す 3

る発光制御部、読取対象の無地の部分を読み取ったイメージセンサの各受光素子の出力信号が入力されて、そのばらつきを予め定められた範囲内に収めるための前記デューティを計算するデューティ演算部、及び算出されたデューティを記憶して、それを発光制御部に提供する記憶部を設けたものである。

[0011]

【作用】この発明における発光制御部は、デューティ演算部が、読取対象の無地の部分を読み取ったイメージセンサの各受光素子の出力する信号より算出して記憶部に 10 格納した各受光素子の出力信号のばらつきを予め定められた範囲内に収めるためのデューティを、記憶部より読み込んで各発光素子の発光をそのデューティに基づいて個別に周期制御することにより、発光素子の特性のはばらつきに影響されることなく、高い精度でデューティング補正を行うことができる光学式読取装置を実現する。

[0012]

【実施例】以下、この発明の一実施例を図について説明する。図1はバーコードリーダに適用した場合のこの発明の一実施例を示す構成図である。図において、1は読取対象、2は照光手段、3はイメージセンサ、4は駆動回路、5は増幅回路、6は2値化回路、7はマイコン、8はRAM、9はホストコンピュータであり、図5に同一符号を付した従来のそれらと同一、或いは相当部分であるため詳細な説明は省略する。

【0013】また、10は前記照光手段2の各発光素子 の発光をそれぞれ個別のデューティで周期的に制御する 発光制御部である。11は前記読取対象1の無地の部分 を読み取ったイメージセンサ3からの信号を増幅回路5 よりアナログ信号のまま取り込んでA/D変換し、当該 信号のばらつきを予め定められた範囲内に収めるための デューティ (発光時間) を計算するデューティ演算部で ある。この場合、これら発光制御部10及びデューティ 演算部11は、マイコン7のプログラムによってソフト ウエア的に実現されている。12はこのデューティ演算 部11によって算出されたデューティを記憶して、それ を発光制御部10に提供する記憶部であり、例えばE2 PROM(電気書換型読取専用メモリ)が用いられる。 【0014】また、この実施例における前記照光手段2 の内部構成を図2に示す。発光素子としてのLEDd。 ~ d 。にはそれぞれトランジスタによるスイッチS。~ S。が接続されており、各スイッチS。~S。は発光制 御部10からの制御信号によって個別にオン・オフさ

【0015】次に動作について説明する。ここで、図3はこの実施例におけるシェーディング補正の処理の流れ*

れ、各LEDdo~doへの通電を制御している。

*を示すフローチャートである。まず、ステップST1に て各LEDdo~doの1駆動周期中の発光時間Li (i=0~8)に当該駆動周期である"T"が初期設定 される。次にステップST2のモード値(MOD)の検 査によって処理はステップST3に進み、各LEDdo ~doはこの設定された発光時間Liによる発光制御が 発光制御部10によって実施される。

【0016】次いで、処理はステップST2に戻されてモード値が再度検査され、処理はステップST4に進んで、イメージセンサ3が無地の読取対象1から読み取った信号が増幅回路5で増幅され、デューティ演算部11に取り込まれてA/D変換される。その後、処理はステップST2に戻ってもう一度モード値の検査が行われ、ステップST5に処理が進む。なお、上記ステップST2ではモード値がインクリメントされてから検査が実行される。

【0017】ここで、図5は以下に実行される処理の原理を示す波形図である。デューティ演算部11はステップST5において、取り込んだ1ライン分の読取データの平均値Mを計算し、ステップST6で1ライン分の読取データを照光手段2の各LED $d_0 \sim d_s$ に対応した区間 $T_0 \sim T_s$ に分割して、各々の区間 T_i ($i=0 \sim 8$)毎の平均値Miを算出する。次に、ステップST7で読み込まれた1ライン分のデータ中の最も暗いものを選択してそれをMmとする。この場合、当該データは暗いものほど高い電圧として出力されるため、このMmはそれらの最高値である。

【0018】次にステップST8でiを"0"にして処理をステップST9に進め、各区間毎の平均値Miが、全体の平均値Mの両側に定められている補正終了範囲の上限値Vtと下限値Vbの間に入っているか否かの検定を行う。この検定は、ステップST10でiをインクリメントしながら各区間毎の平均値Miの全てについて処理されたことが検出されるまで繰り返される。その間に前記上限値Vtと下限値Vbの間に入らないものが検出されると、処理はステップST11に進んで再度iが"0"にクリアされる。

【0019】次いでステップST12において、区間毎に平均値Miと全体の平均値Mとが比較され、MiがM 以上であればステップST13で発光時間Liに周期Tが設定され、MiがM未満であればステップST14で以下に示す式(2)によって計算された時間が設定される。

[0020]

【式1】

$$L i = \left(1 - \frac{M - M i}{Mm - M i}\right) \times T \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (2)$$

5

この処理は、ステップST15でiをインクリメントしながら各区間毎の平均値Miの全てについて実行されたことが検出されるまで繰り返される。全区間についての処理が終了するとステップST16にてモード値のクリアが行われ、処理がステップST2に戻される。これによって、新たな発光時間LiによるLEDdo~doの発光制御、及びイメージセンサ3の読取データの読み込みが行われ、ステップST5以下の処理が繰り返される。

【0021】その結果、ステップST10にて全区間で 10 区間毎の平均値Miが補正終了範囲の上限値Vtと下限値Vt0 の間に入ったことが検出されると、デューティ演算部11はステップST17において、算出された各発光時間 $L_0 \sim L_0$ を記憶部12に送ってストアし、全ての処理を終了する。

【0022】以降、発光制御部10はこの記憶部12に てストアされた発光時間 $L_0 \sim L_s$ に基づくデューティ で、照光手段2の各 $LEDd_0 \sim d_s$ の発光を個別に周 期制御すれば、読取対象1をほぼ均一に照光することが 可能となる。

【0023】なお、上記実施例では、発光制御部10とデューティ演算部11をマイコン7内にソフトウエア的に実現したものを示したが、それらをマイコン7の外にハードウエア的に実現してもよく、上記実施例と同様の効果を奏する。

【0024】また、上記実施例ではバーコードリーダに 適用した場合について述べたが、OCR (光学式文字読 取装置) や、イメージスキャナ等に適用することも可能 である。

[0025]

【発明の効果】以上のようにこの発明によれば、読取対*

* 象の無地の部分を読み取ったイメージセンサの各受光素子からの信号より、各受光素子の出力する信号のばらつきを予め定められた範囲内に収めるためのデューティを算出して記憶部に格納しておき、各発光素子の発光を当該デューティに基づいて周期的に個別に制御するように構成したので、発光素子の特性のばらつきに影響されることなく、高い精度でシェーディングを補正することが

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明による光学式読取装置の一実施例を示すプロック図である。

できる光学式読取装置が得られる効果がある。

【図2】上記実施例における照光手段の内部構成を示す 回路図である。

【図3】上記実施例におけるシェーディング補正の処理 の流れの前半部を示すフローチャートである。

【図4】同上の後半部を示すフローチャート図である。

【図5】上記実施例におけるシェーディング補正の原理 を示す波形図である。

【図 6 】従来の光学式読取装置を示すブロック図である

【図7】従来のシェーディング補正の一例を示す構成図である。

【図8】従来のシェーディング補正の他の例を示す回路 図である。

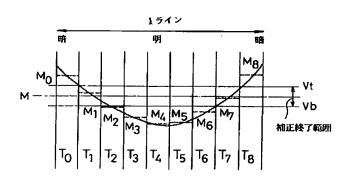
【符号の説明】

1 読取対象

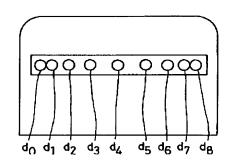
20

- 2 照光手段
- 3 イメージセンサ
- 10 発光制御部
- 30 11 デューティ演算部
 - 12 記憶部

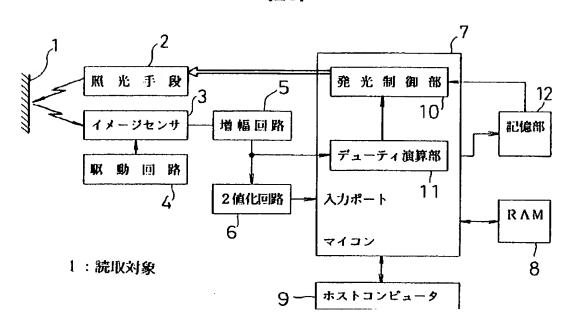
[図5]

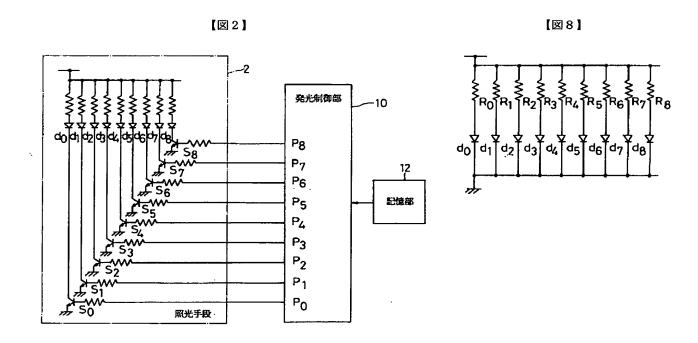


【図7】

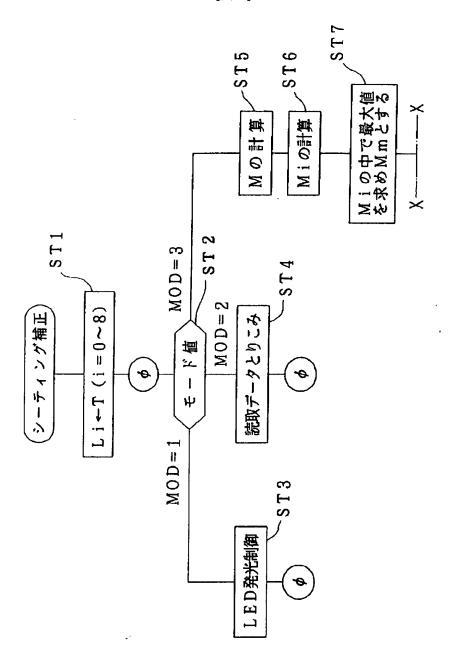


【図1】

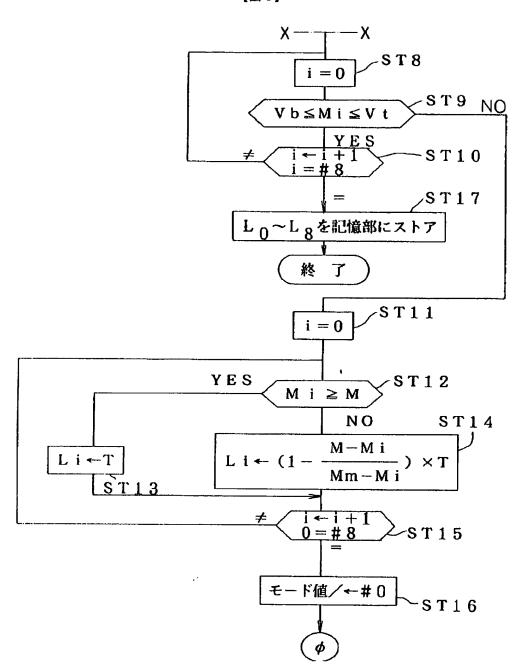




【図3】



【図4】



【図6】

